

Optoelectronic surveillance system

Patent number: EP1065521
Publication date: 2001-01-03
Inventor: WUESTEFELD MARTIN (DE); BAUER ROBERT DR (DE)
Applicant: SICK AG (DE)
Classification:
- **International:** G01S17/02; G01S17/89; G01S7/48
- **European:** G08B13/194C, G01S7/48A, G01S17/02D, G01S17/89
Application number: EP20000113253 20000621
Priority number(s): DE19992011390U 19990630

Also published as:

EP1065521 (A3)
DE29911390U (U1)

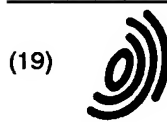
Cited documents:

EP0902402
US5621529
US5326028

Abstract of EP1065521

The space within a room under surveillance is illuminated by a light source (1) that generates light from a series of point sources. The lighting pattern can be varied by a number of movable apertures at the light source output. Images are obtained by a digital camera (2) that may be operated in synchronism with the lighting. The image data is compared with reference data to detect motion or changes.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide



(19)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 1 065 521 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
03.01.2001 Patentblatt 2001/01

(51) Int. Cl.⁷: **G01S 17/02**, **G01S 17/89**,
G01S 7/48

(21) Anmeldenummer: **00113253.9**

(22) Anmeldetag: **21.06.2000**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(72) Erfinder:
• **Bauer, Robert Dr.**
79312 Emmendingen (DE)
• **Wüstefeld, Martin**
79350 Sexau (DE)

(30) Priorität: **30.06.1999 DE 29911390 U**

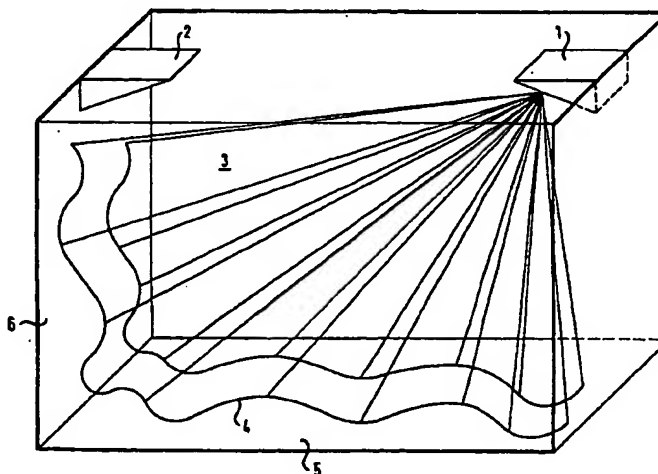
(74) Vertreter:
Manitz, Finsterwald & Partner
Postfach 22 16 11
80506 München (DE)

(71) Anmelder: **Sick AG**
79183 Waldkirch, Breisgau (DE)

(54) Optoelektronisches Überwachungssystem

(57) Es wird ein optoelektronisches Überwachungssystem zur Erfassung eines zu überwachenden Raumbereichs mit mindestens einem Bildgeber beschrieben, der ein aus einer Anzahl von in einer Fläche angeordneten Bildpunkten enthaltendes Bild erzeugt. Das Überwachungssystem umfaßt weiterhin eine Beleuchtungseinrichtung, die eine aus Lichtpunkten gebildete

Linie erzeugt, und eine Auswerteeinheit, die das vom Bildgeber erfaßte Bild mit einem Referenzbild vergleicht. Die Beleuchtungseinrichtung beleuchtet den zu überwachenden Raumbereich nach einem komplexen Beleuchtungsmuster mit mindestens einer zumindest teilweise von einer Geraden abweichenden Linie.



EP 1 065 521 A2

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein optoelektronisches Überwachungssystem zur Erfassung eines zu überwachenden Raumbereichs.

[0002] Es ist häufig wünschenswert, kontrollieren zu können, ob sich in einem bestimmten Raumbereich Personen, Gegenstände oder sonstige Objekte befinden. Daneben besteht ein Bedürfnis, insbesondere in sicherheitsrelevanten Überwachungsbereichen, wie z.B. dem Eingangsbereich eines Aufzuges, aus Gründen des Personenschutzes die korrekte Position von Personen oder Gegenständen zu ermitteln.

[0003] Es ist grundsätzlich bekannt, zu derartigen Kontroll- oder Sicherungszwecken automatische Sensorsysteme zu verwenden. So ist beispielsweise aus der Druckschrift EP 902 402 A2 ein optisches Überwachungssystem bekannt, bei dem in einem bestimmten Raumbereich mit einer Kamera ein digitales Bild erzeugt wird und die Grauwerte des aktuellen Bildes mit den Grauwerten eines Referenzbildes in einer Auswerteeinheit pixelweise verglichen und das Ergebnis ausgewertet wird.

[0004] Dieses und andere herkömmliche Überwachungssysteme haben jedoch den Nachteil, daß lediglich der Boden oder der bodennahe Bereich des überwachenden Raumes erfaßt werden kann. Ein weiterer Nachteil herkömmlicher Überwachungssysteme besteht darin, daß die Kamera und die Lichtquelle voneinander beabstandet und in einem bestimmten Winkel zueinander angeordnet sein müssen, was Verbindungsleitungen sowie eine exakte und damit aufwendige Installation der einzelnen Bauteile erforderlich macht. Die bekannten Überwachungssysteme haben ferner den Nachteil, daß dabei der Boden des zu überwachenden Bereiches auf einfache Weise flächig ausgeleuchtet wird, so daß aufgrund der vielfachen Reflexionsmöglichkeiten die Zuverlässigkeit der Überwachungsfunktion beeinträchtigt wird.

[0005] Andere bekannte Überwachungssysteme beleuchten den zu überwachenden Raumbereich lediglich mit einer einfachen geraden Linie, die parallel zu der Verbindungsachse zwischen der Lichtquelle und der Kamera verläuft. Mit einer solchen Beleuchtung ergibt sich bei konturschwachen Oberflächen oder ebenen Gegenständen in ungünstigen Situationen keine ausreichende Änderung des Reflexionsbildes, wenn dabei der Lichtschnitteffekt, d.h. die Veränderung des von der Kamera erfaßten Bildes, die dazu gegenüber der Lichtquelle in einem bestimmten Winkel angeordnet sein muß, zu gering ausfällt oder nicht sichtbar ist.

[0006] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein universell einsetzbares Überwachungssystem zu schaffen, dessen Detektionsfähigkeit verbessert ist und damit seinen Sicherungszweck zuverlässig erfüllt. Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Überwachungssystem zu schaffen, dessen Schärfentiefe verbessert ist und damit in der Lage ist,

den zu überwachenden Raum über den bodennahen Bereich hinaus mit einer größeren Tiefe bzw. den gesamten Raum zu überwachen. Noch eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Überwachungssystem zu schaffen, bei dem kein bestimmter Winkel oder Verbindungsleitungen zwischen der Lichtquelle und der Kamera erforderlich sind.

[0007] Zur Lösung dieser Aufgaben wird ein optoelektronisches Überwachungssystem mit den Merkmalen des Anspruchs 1 vorgeschlagen. Gemäß der vorliegenden Erfindung umfaßt ein optoelektronisches Überwachungssystem zur Erfassung eines zu überwachenden Raumbereichs mindestens einen Bildgeber, der ein aus einer Anzahl von in einer Fläche angeordneten Bildpunkten enthaltendes Bild erzeugt, eine Beleuchtungseinrichtung, die eine aus Lichtpunkten gebildete Linie (4) erzeugt, und eine Auswerteeinheit, die das vom Bildgeber erfaßte Bild mit einem Referenzbild vergleicht, wobei die Beleuchtungseinrichtung den zu überwachenden Raumbereich nach einem komplexen Beleuchtungsmuster mit mindestens einer ungeraden Linie beleuchtet.

[0008] Das erfindungsgemäße Überwachungssystem hat den Vorteil, daß durch die Beleuchtung des zu überwachenden Raumbereichs nach einem komplexen Beleuchtungsmuster mit mindestens einer zumindest teilweise von einer Geraden abweichenden Linie Fehlinterpretationen durch die Auswerteeinheit besser vermieden werden und damit die Zuverlässigkeit des Überwachungssystems erhöht wird. Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen Überwachungssystems besteht darin, daß durch die Beleuchtung des zu überwachenden Raumbereichs nach einem komplexen Beleuchtungsmuster die in einer Fläche angeordneten Bildpunkte des Bildgebers besser ausgenutzt wird, so daß eine Veränderung oder eine Unregelmäßigkeit im zu überwachenden Raumbereich zuverlässiger erkannt werden kann. Ein weiterer Vorteil des Überwachungssystems gemäß der vorliegenden Erfindung liegt darin, daß die Schärfentiefe verbessert ist und damit der Überwachungsbereich innerhalb des zu überwachenden Raumbereichs über den Boden oder den bodennahen Bereich hinaus auf den gesamten zu überwachenden Raum ausgedehnt werden kann.

[0009] Nach dem Erfindungsgedanken kann die Beleuchtungseinrichtung eine beliebige Lichtquelle sein, beispielsweise eine Glühlampe, in deren Strahlengang eine geeignete Blende eingebracht ist, durch die das von der Lichtquelle erzeugte Licht passiert, um eine aus Lichtpunkten gebildete Linie zu erzeugen, so daß der zu überwachende Raumbereich nach einem komplexen Beleuchtungsmuster mit mindestens einer zumindest teilweise von einer Geraden abweichenden Linie beleuchtet wird. Das so erzeugte komplexe Beleuchtungsmuster wird in den zu überwachenden Raum bzw. auf die darin befindlichen Objekte projiziert und von diesen reflektiert. Das reflektierte Licht wird von mindestens einem Bildgeber erfaßt, der dabei ein

aus einer Anzahl von in einer Fläche angeordneten Bildpunkten enthaltendes Bild erzeugt und dieses an die Auswerteeinheit weiterleitet, die das vom Bildgeber erfaßte Bild mit einem Referenzbild vergleicht.

[0010] Dabei kann das Referenzbild beispielsweise dem Bild entsprechen, das vom Bildgeber des erfindungsgemäßen optoelektronischen Überwachungssystems empfangen wird, wenn der zu überwachende Raumbereich frei ist. Alternativ kann das Referenzbild auch dem Bild entsprechen, das vom Bildgeber empfangen wird, wenn sich in dem zu überwachenden Raumbereich Objekte befinden und diese eine vorgegebene Position einnehmen. Das Referenzbild kann in einem geeigneten Bildspeicher abgelegt sein, auf den die Auswerteeinheit zugreifen kann.

[0011] Der Vergleich zwischen dem Referenzbild und dem vom Bildgeber aktuell erfaßten Bild durch die Auswerteeinheit kann für jeden einzelnen Bildpunkt (Pixel) oder für eine Anzahl von Bildpunkten gemeinsam erfolgen. Wenn die Auswerteeinheit eine Abweichung zwischen dem Referenzbild und dem vom Bildgeber aktuell erfaßten Bild feststellt, so kann das Überwachungssystem gemäß der vorliegenden Erfindung ein entsprechendes Überwachungssignal ausgeben.

[0012] Das komplexe Beleuchtungsmuster mit mindestens einer zumindest teilweise von einer Geraden abweichenden Linie kann beispielsweise aus einer Kombination von geraden, geknickten und/oder gekrümmten Linien bestehen. Das komplexe Beleuchtungsmuster kann insbesondere eine oder mehrere nebeneinander angeordnete oder sich kreuzende Schlangenlinien, Spiralen, Liniengitter oder jede andere beliebige zweidimensionale geometrische Form mit mindestens einer zumindest teilweise von einer Geraden abweichenden Linie aufweisen. Durch die Beleuchtung des zu überwachenden Raumbereichs nach einem solchen komplexen Beleuchtungsmuster mit mindestens einer zumindest teilweise von einer Geraden abweichenden Linie kann eine Abweichung zwischen dem Referenzbild und dem aktuell erfaßten Bild eindeutiger festgestellt werden, als dies mit einer flächigen Ausleuchtung oder einer Beleuchtung mit einer einfachen geraden Linie möglich ist. Dadurch kann mit einem optoelektronischen Überwachungssystem gemäß der vorliegenden Erfindung die Anwesenheit von Objekten in dem zu überwachenden Raumbereich bzw. deren korrekte Position zuverlässiger festgestellt werden.

[0013] In den Unteransprüchen sind weitere vorteilhafte Ausführungsformen des optoelektronischen Überwachungssystems gemäß der vorliegenden Erfindung angegeben.

[0014] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform des erfindungsgemäßen optoelektronischen Überwachungssystems wird als Beleuchtungseinrichtung eine Laserlichtquelle verwendet, die in der Lage ist, einen diskreten Lichtstrahl mit einer Breite von wenigen Milli-

metern zu erzeugen, der die Linie bildet, welche das komplexe Beleuchtungsmuster verwirklicht. Die Verwendung einer Laserlichtquelle als Beleuchtungseinrichtung hat den Vorteil, daß sie bereits einen hinreichend gebündelten Lichtstrahl aussendet, mit dem ein komplexes Beleuchtungsmuster erzeugt werden kann, ohne daß die Verwendung von Blenden oder aufwendigen optischen Strahlengängen erforderlich ist. Die Verwendung von Laserlicht hat ferner den Vorteil, daß dieses auch von konturschwachen Oberflächen in eindeutig detektierbarer Weise reflektiert wird.

[0015] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform des erfindungsgemäßen optoelektronischen Überwachungssystems wird der von der Beleuchtungseinrichtung erzeugte Lichtstrahl von einer optischen Ablenkeinheit insbesondere periodisch abgelenkt, um das durch die ungerade Linie verwirklichte komplexe Beleuchtungsmuster zu erzeugen. Dazu kann jede geeignete optische Ablenkeinheit verwendet werden, durch die ein Lichtstrahl insbesondere periodisch derart abgelenkt wird, daß ein komplexes Beleuchtungsmuster mit mindestens einer zumindest teilweise von einer Geraden abweichenden Linie entsteht.

[0016] Die optische Ablenkeinheit wird vorzugsweise so gesteuert, daß sie den von der Beleuchtungseinrichtung erzeugten Lichtstrahl in zwei zueinander senkrecht stehenden Ebenen ablenkt. Die Ablenkung des Lichtstrahls in zwei zueinander senkrecht stehenden Ebenen bietet besonders bei Verwendung einer Laserlichtquelle als Beleuchtungseinrichtung die Möglichkeit, jedes beliebige komplexe Beleuchtungsmuster, beispielsweise eine Kombination aus nebeneinander angeordneten oder sich kreuzenden Geraden, geknickten und/oder gekrümmten Linien, wie z.B. Schlangenlinien, Liniengitter, Spiralen oder jede andere zweidimensionale Form zu erzeugen.

[0017] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform des erfindungsgemäßen Überwachungssystems kann auch nur ein bestimmter Raumwinkelbereich innerhalb des zu überwachenden Raumes nach einem komplexen Beleuchtungsmuster mit mindestens einer zumindest teilweise von einer Geraden abweichenden Linie beleuchtet werden. Dadurch wird der Vorteil erzielt, daß nicht der gesamte zu überwachende Raum, sondern nur ein bestimmter Raumwinkelbereich innerhalb dieses Raumes vom Überwachungssystem erfaßt wird, was durch die Anordnung entsprechender Blenden oder geeigneter optischer Ablenkeinheiten im Strahlengang der Beleuchtungseinrichtung erreicht werden kann. Auf diese Weise können Bereiche des Raumes, die keiner Kontrolle durch das Überwachungssystem unterzogen werden sollen, außer acht gelassen werden. Darüber hinaus kann so die von der Auswerteeinheit zu verarbeitende Datenmenge reduziert werden.

[0018] Es ist weiterhin von Vorteil, wenn die Beleuchtungseinrichtung des optoelektronischen Überwachungssystems gemäß der vorliegenden Erfindung im Pulsbetrieb betrieben wird, so daß die Beleuch-

tungseinrichtung nicht andauernd aktiviert sein muß. Im Pulsbetrieb sendet die Beleuchtungseinrichtung einen Lichtimpuls aus, der ausreichend ist, das gewünschte komplexe Beleuchtungsmuster vollständig zu erzeugen.

[0019] Der Pulsbetrieb der Beleuchtungseinrichtung ist vorzugsweise mit dem Bildgeber des erfindungsgemäßen Überwachungssystems synchronisiert, so daß der Bildgeber nur dann die reflektierten Lichtstrahlen empfängt, um daraus ein aus einer Anzahl von in einer Fläche angeordneten Bildpunkten enthaltendes Bild zu erzeugen, wenn die Beleuchtungseinrichtung aktiviert ist und einen Lichtimpuls aussendet. Dabei ist der von der Beleuchtungseinrichtung ausgesendete Lichtimpuls ausreichend, um das gewünschte Beleuchtungsmuster zumindest einmal vollständig zu erzeugen, so daß das für die Erzeugung des aktuell erfaßten Bildes verwendete Beleuchtungsmuster mit dem Beleuchtungsmuster, das dem Referenzbild zugrundeliegt, übereinstimmt. Der mit dem Bildgeber synchronisierte Pulsbetrieb der Beleuchtungseinrichtung des erfindungsgemäßen optoelektronischen Überwachungssystems hat ferner den Vorteil, daß die von der Auswerteeinheit zu verarbeitende Datenmenge verringert wird.

[0020] Nach einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung kann der Bildgeber des optoelektronischen Überwachungssystems mit einem Bandpaßfilter ausgestattet sein, der auf die Wellenlänge des von der Beleuchtungseinrichtung erzeugten Lichtes abgestimmt ist. Insbesondere bei Verwendung einer Laserlichtquelle als Beleuchtungseinrichtung, die Licht in einem bestimmten, eng begrenzten Wellenlängenbereich aussendet, kann der Bildgeber mit einem optischen Bandpaßfilter versehen sein, der ausschließlich Licht in dem Wellenlängenbereich passieren läßt, das von der Beleuchtungseinrichtung ausgestrahlt wird. Dadurch werden Beeinträchtigungen des vom Bildgeber erfaßten Bildes aufgrund von Fremdeinflüssen durch andere Lichtquellen als die Beleuchtungseinrichtung des Überwachungssystems oder sonstige störende Lichteffekte vermieden.

[0021] Das optoelektronische Überwachungssystem funktioniert in einer weiteren Ausführungsform besonders zuverlässig, wenn als Bildgeber eine digitale Kamera verwendet wird, die eine Anzahl von in einer Matrix angeordneten Halbleitersensoren, wie z.B. Photodioden, CCD- (Charge Coupled Device) oder CID- (Charge Injection Device) Matrizen, aufweist. Durch die Verwendung derartiger Kameras als Bildgeber können Abweichungen zwischen dem Referenzbild und dem aktuell erfaßten Bild aufgrund der Anwesenheit von Objekten in dem zu überwachenden Bereich besonders leicht detektiert werden, wie nachfolgend beschrieben wird. Dies ergibt sich insbesondere aus der vorteilhaften Kombination der Verwendung einer digitalen Kamera als Bildgeber und der Beleuchtung des zu überwachenden Raumbereichs nach einem bestimmten komplexen Beleuchtungsmuster, da die Halbleiter-

sensoren der digitalen Kamera in einer Matrix flächig angeordnet sind und auf Veränderungen der Helligkeit besonders empfindlich reagieren.

[0022] Das in den zu überwachenden Raum projizierte bestimmte Beleuchtungsmuster wird reflektiert und erzeugt in der digitalen Kamera auf der Matrix der flächig angeordneten Halbleitersensoren ein bestimmtes Reflexionsbild, wobei vorzugsweise jedem einzelnen Bildpunkt ein bestimmter Helligkeitswert zugeordnet wird. Die Helligkeitswerte des aktuell erfaßten Bildes werden mit den Helligkeitswerten eines in einem Bildspeicher abgelegten Referenzbildes verglichen und auf Abweichungen hin überprüft.

[0023] Dieser Vergleich kann pixelweise, d.h. für jeden einzelnen Bildpunkt, erfolgen oder für eine Anzahl von zusammengefaßten Bildpunkten, indem die Summe der Helligkeitswerte einer Anzahl von benachbarten Bildpunkten des aktuell erfaßten Bildes addiert und mit der Summe der Helligkeitswerte der entsprechenden Bildpunkte des Referenzbildes verglichen werden.

[0024] Um geringfügige Abweichungen des aktuell erfaßten Bildes vom Referenzbild durch unwesentliche Veränderungen des zu überwachenden Raumes zu vernachlässigen, kann der Vergleich des aktuell erfaßten Bildes mit dem Referenzbild auch nur auf bestimmte Bildpunkte beschränkt werden, insbesondere auf diejenigen Bildpunkte, deren Helligkeitswert durch das Reflexionsbild des bestimmten Beleuchtungsmusters von den Helligkeitswerten anderer Bildpunkte deutlich unterscheiden.

[0025] Eine weitere Möglichkeit, die Empfindlichkeit des erfindungsgemäßen optoelektronischen Überwachungssystems einzustellen und damit Fehlinterpretationen zu vermeiden, besteht darin, der Auswerteeinheit für die Berechnung der Abweichung zwischen dem aktuell erfaßten Bild und dem Referenzbild einen Toleranzbereich zugrunde zu legen, so daß das Überwachungssystem nur dann ein entsprechendes Überwachungssignal ausgibt, wenn dieser Toleranzbereich überschritten ist.

[0026] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung kann der Bildgeber und die Beleuchtungseinrichtung des optoelektronischen Überwachungssystems in derselben Richtung auf den zu überwachenden Raumbereich ausgerichtet sein. Diese Möglichkeit ergibt sich daraus, daß der zu überwachende Raumbereich nach einem komplexen Beleuchtungsmuster mit mindestens einer zumindest teilweise von einer Geraden abweichenden Linie beleuchtet wird, so daß die Anwesenheit von Objekten im zu überwachenden Raumbereich jedenfalls eine deutliche Veränderung des Reflexionsbildes im Bildgeber des Überwachungssystems gegenüber einem ungestörten Strahlungsverlauf verursacht, selbst wenn der Bildgeber und die Beleuchtungseinrichtung in derselben Richtung auf den zu überwachenden Raumbereich ausgerichtet sind.

[0027] Aufgrund der Tatsache, daß nach der vorliegenden Erfindung der Bildgeber und die Beleuchtungseinrichtung des optoelektronischen Überwachungssystems in derselben Richtung auf den zu überwachenden Raumbereich ausgerichtet sein können und dabei eine zuverlässige Fallunterscheidung zwischen einem unbeeinträchtigten Strahlenverlauf und einem veränderten Strahlenverlauf gewährleistet ist, kann nach einer weiteren bevorzugten Ausführungsform vorgesehen sein, daß der Bildgeber und die Beleuchtungseinrichtung gemeinsam in einem Gehäuse untergebracht sind. Dadurch wird das optoelektronische Überwachungssystem gemäß der vorliegenden Erfindung insgesamt kompakter, der Bildgeber und die Beleuchtungseinrichtung müssen nicht mehr in einem möglichst weiten Winkel separat voneinander montiert werden, was die Installation des Überwachungssystems erheblich vereinfacht, und es sind keine Verbindungsleitungen zwischen der Beleuchtungseinrichtung und dem Bildgeber mehr erforderlich.

[0028] Anschließend wird die Funktionsweise eines optoelektronischen Überwachungssystems gemäß der vorliegenden Erfindung beispielhaft anhand der beigefügten Zeichnung erläutert. In der Zeichnung ist ein erfindungsgemäßes optoelektronisches Überwachungssystem in einer bevorzugten Ausführungsform räumlich dargestellt.

[0029] Die einzige Figur der Zeichnung zeigt einen zu überwachenden Raumbereich 3, in dessen Deckenbereich sich eine Beleuchtungseinrichtung 1 sowie ein Bildgeber 2 befinden. In dem dargestellten Beispiel ist der Bildgeber 2 in dem Deckenbereich gegenüber der Beleuchtungseinrichtung 1 angeordnet. Die Beleuchtungseinrichtung 1 und der Bildgeber 2 können jedoch auch in einem anderen Positionsverhältnis zueinander angeordnet werden.

[0030] Die Beleuchtungseinrichtung 1 erzeugt eine aus Lichtpunkten gebildete Linie und beleuchtet den zu überwachenden Raumbereich 3 nach einem komplexen Beleuchtungsmuster mit mindestens einer zumindest teilweise von einer Geraden abweichenden Linie 4. Zur Erzeugung des komplexen Beleuchtungsmusters können geeignete Blenden (nicht gezeigt) in den Strahlengang der Beleuchtungseinrichtung eingeführt sein. Nach einer bevorzugten Ausführungsform lenkt eine optische Ablenkeinheit (nicht gezeigt) den Lichtstrahl insbesondere in zwei zueinander senkrecht stehenden Ebenen ab. Auf diese Weise kann ein komplexes Beleuchtungsmuster in jeder beliebigen zweidimensionalen Form erzeugt werden, beispielsweise eine Kombination aus nebeneinander angeordneten oder sich kreuzenden Geraden, geknickten und/oder gekrümmten Linien, wie z.B. Schlangenlinien, Liniengitter oder Spiralen.

[0031] In dem dargestellten Ausführungsbeispiel handelt es sich bei dem Beleuchtungsmuster um zwei nebeneinander angeordnete Schlangenlinien 4. Das Beleuchtungsmuster wird derart in den zu überwach-

den Raumbereich 3 projiziert, daß es diesen möglichst vollständig abdeckt. In dem dargestellten Fall ist der zu überwachende Raumbereich 3 frei, so daß das Beleuchtungsmuster ungehindert auf den Boden 5 und die Seitenwände 6 des zu überwachenden Raumbereichs 3 projiziert wird.

[0032] Das in den zu überwachenden Raumbereich 3 projizierte Beleuchtungsmuster wird vom Boden 5 und den Seitenwänden 6 des zu überwachenden Raumbereichs 3 oder von darin befindlichen Objekten (nicht gezeigt) reflektiert und vom Bildgeber 2 erfaßt, der dabei ein aus einer Anzahl von in einer Fläche angeordneten Bildpunkten enthaltendes Bild erzeugt. In der dargestellten Situation bei freiem zu überwachendem Raumbereich kann ein Referenzbild erzeugt werden, das vom Bildgeber 2 erfaßt wird und in einem geeigneten Bildspeicher (nicht gezeigt) zum späteren Vergleich gespeichert wird.

[0033] Wenn sich nun in den zu überwachenden Raumbereich 3 eine Person oder ein sonstiges Objekt befindet, wird das Reflexionsbild des in den zu überwachenden Raumbereich 3 projizierten Beleuchtungsmusters verändert und durch den Bildgeber 2 erfaßt. Das vom Bildgeber 2 aktuell erfaßte Bild wird durch eine Auswerteeinheit (nicht gezeigt) mit dem gespeicherten Referenzbild verglichen. Wenn die Auswerteeinheit Abweichungen zwischen dem vom Bildgeber 2 aktuell erfaßten Bild und dem gespeicherten Referenzbild feststellt, kann das optoelektronische Überwachungssystem ein entsprechendes Überwachungssignal ausgeben.

[0034] Alternativ kann das Referenzbild einem Bild entsprechen, das vom Bildgeber 2 des erfindungsgemäßen optoelektronischen Überwachungssystems empfangen wird, wenn in dem zu überwachenden Raumbereich 3 befindliche Objekte eine vorgegebene Position einnehmen. Eine Abweichung zwischen einem derart erzeugten Referenzbild gegenüber einem durch den Bildgeber 2 aktuell erfaßten Bild gibt dann einen Hinweis darauf, daß die in dem zu überwachenden Raumbereich 3 befindlichen Objekte ihre ursprüngliche Position verändert haben, woraufhin das optoelektronische Überwachungssystem ein entsprechendes Überwachungssignal ausgeben kann.

[0035] Aufgrund des Beleuchtungsmusters mit mindestens einer zumindest teilweise von einer Geraden abweichenden Linie ist folglich eine eindeutige Fallunterscheidung möglich, ob der zu überwachende Raumbereich 3 frei ist oder sich Objekte darin befinden bzw. diese ihre Position gegenüber einer ursprünglichen Position verändert haben, da auch konturschwache Oberflächen oder ebene Gegenstände eine signifikante Veränderung des Reflexionsbildes des in den zu überwachenden Raumbereich 3 projizierten komplexen Beleuchtungsmusters hervorrufen.

[0036] Die Beleuchtung des zu überwachenden Raumbereichs nach einem komplexen Beleuchtungsmuster mit mindestens einer zumindest teilweise von

einer Geraden abweichenden Linie 4 erlaubt es deshalb auch, den Bildgeber 2 und die Beleuchtungseinrichtung 1 in derselben Richtung auf den zu überwachenden Raumbereich 3 auszurichten. Nach einer bevorzugten Ausführungsform kann deshalb ein optoelektronisches Überwachungssystem gemäß der Erfindung derart ausgestaltet sein, daß der Bildgeber 2 und die Beleuchtungseinrichtung 1 gemeinsam in einem Gehäuse untergebracht sind. Auf diese Weise sind keine Verbindungsleitungen zwischen der Beleuchtungseinrichtung 1 und dem Bildgeber 2 mehr erforderlich, der Platzbedarf ist verringert und die Installation vereinfacht, während die Zuverlässigkeit der Überprüfung eines zu überwachenden Raumbereichs 3 auf die Anwesenheit oder die korrekte Position von Objekten verbessert ist.

Liste der Bezugszeichen

[0037]

- | | | |
|---|---|----|
| 1 | Beleuchtungseinrichtung | |
| 2 | Bildgeber | |
| 3 | überwachter Raumbereich | |
| 4 | Projektion des Belichtungsmusters | |
| 5 | Boden des überwachten Raumbereichs 3 | 25 |
| 6 | Seitenwand des überwachten Raumbereichs 3 | |

Patentansprüche

- | | | |
|----|--|----|
| 1. | Optoelektronisches Überwachungssystem zur Erfassung eines zu überwachenden Raumbereichs (3) mit mindestens einem Bildgeber (2), der ein aus einer Anzahl von in einer Fläche angeordneten Bildpunkten enthaltendes Bild erzeugt, einer Beleuchtungseinrichtung (1), die eine aus Lichtpunkten gebildete Linie (4) erzeugt, und einer Auswerteeinheit, die das vom Bildgeber (2) erfaßte Bild mit einem Referenzbild vergleicht, dadurch gekennzeichnet, daß die Beleuchtungseinrichtung (1) den zu überwachenden Raumbereich (3) nach einem komplexen Beleuchtungsmuster mit mindestens einer zumindest teilweise von einer Geraden abweichenden Linie (4) beleuchtet. | 30 |
| 2. | Optoelektronisches Überwachungssystem nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß die Beleuchtungseinrichtung (1) eine Laserlichtquelle ist, die einen diskreten Lichtstrahl erzeugt, der die Linie (4) bildet. | 50 |
| 3. | Optoelektronisches Überwachungssystem nach einem der vorangehenden Ansprüche gekennzeichnet durch eine optische Ablenkeinheit, die den von der Beleuchtungseinrichtung (1) erzeugten Lichtstrahl insbesondere periodisch ablenkt, um das durch die | |

ungerade Linie (4) verwirklichte komplexe Beleuchtungsmuster zu erzeugen.

- | | | |
|-----|---|----|
| 4. | Optoelektronisches Überwachungssystem nach Anspruch 3 dadurch gekennzeichnet, daß die optische Ablenkeinheit den von der Beleuchtungseinrichtung (1) erzeugten Lichtstrahl insbesondere in zwei zueinander senkrecht stehenden Ebenen ablenkt. | 10 |
| 5. | Optoelektronisches Überwachungssystem nach einem der vorangehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, daß die Beleuchtungseinrichtung (1) den zu überwachenden Raum (3) nur in einem bestimmten Raumwinkelbereich beleuchtet. | 15 |
| 6. | Optoelektronisches Überwachungssystem nach einem der vorangehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, daß die Beleuchtungseinrichtung (1) im Pulsbetrieb betrieben wird und mit dem Bildgeber (2) synchronisiert ist. | 20 |
| 7. | Optoelektronisches Überwachungssystem nach einem der vorangehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, daß der Bildgeber (2) einen optischen Bandpaßfilter aufweist, der auf die Wellenlänge des von der Beleuchtungseinrichtung (1) erzeugten Lichtes abgestimmt ist. | 25 |
| 8. | Optoelektronisches Überwachungssystem nach einem der vorangehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, daß der Bildgeber (2) eine digitale Kamera ist, die eine Anzahl von in einer Matrix angeordneten Halbleitersensoren, wie z.B. Fotodioden-, CCD- oder CID-Matrizen, aufweist. | 35 |
| 9. | Optoelektronisches Überwachungssystem nach einem der vorangehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, daß die Auswerteeinheit den Helligkeitswert mindestens eines Bildpunktes des vom Bildgeber (2) erfaßten Bildes mit dem Helligkeitswert des entsprechenden Bildpunktes des Referenzbildes vergleicht oder die Summe der Helligkeitswerte einer Anzahl von Bildpunkten des vom Bildgeber (2) erfaßten Bildes mit der Summe der Helligkeitswerte der entsprechenden Bildpunkte des Referenzbildes vergleicht. | 40 |
| 10. | Optoelektronisches Überwachungssystem nach einem der vorangehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, daß das Referenzbild bei freiem zu überwachenden | 45 |

den Raumbereich (3) erzeugt wird.

11. Optoelektronisches Überwachungssystem nach
einem der vorangehenden Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, 5
daß das Referenzbild erzeugt wird, während in dem
zu überwachenden Raumbereich (3) befindliche
Objekte eine vorgegebene Position einnehmen.
12. Optoelektronisches Überwachungssystem nach 10
einem der vorangehenden Ansprüche
dadurch gekennzeichnet,
daß der Bildgeber (2) und die Beleuchtungseinrich-
tung (1) in derselben Richtung auf den zu überwa-
chenden Raumbereich (3) ausgerichtet sind. 15
13. Optoelektronisches Überwachungssystem nach
einem der vorangehenden Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, 20
daß der Bildgeber (2) und die Beleuchtungseinrich-
tung (1) gemeinsam in einem Gehäuse unterge-
bracht sind.

25

30

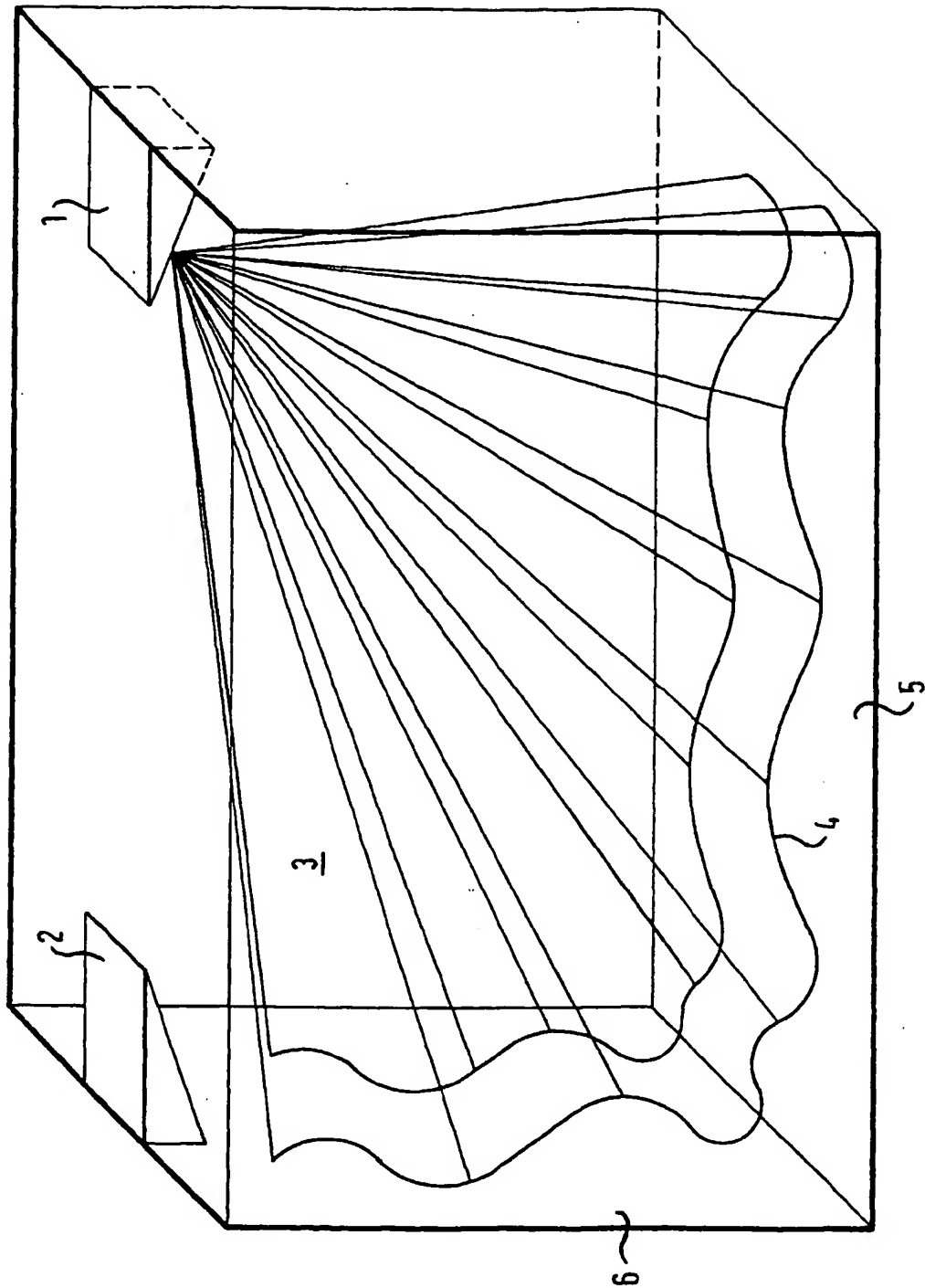
35

40

45

50

55





(19)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 1 065 521 A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:
07.03.2001 Patentblatt 2001/10

(51) Int. Cl.⁷: **G01S 17/02**, G01S 17/89,
G01S 7/48

(43) Veröffentlichungstag A2:
03.01.2001 Patentblatt 2001/01

(21) Anmeldenummer: 00113253.9

(22) Anmeldetag: 21.06.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(72) Erfinder:
• **Bauer, Robert Dr.**
79312 Emmendingen (DE)
• **Wüstefeld, Martin**
79350 Sexau (DE)

(30) Priorität: 30.06.1999 DE 29911390 U

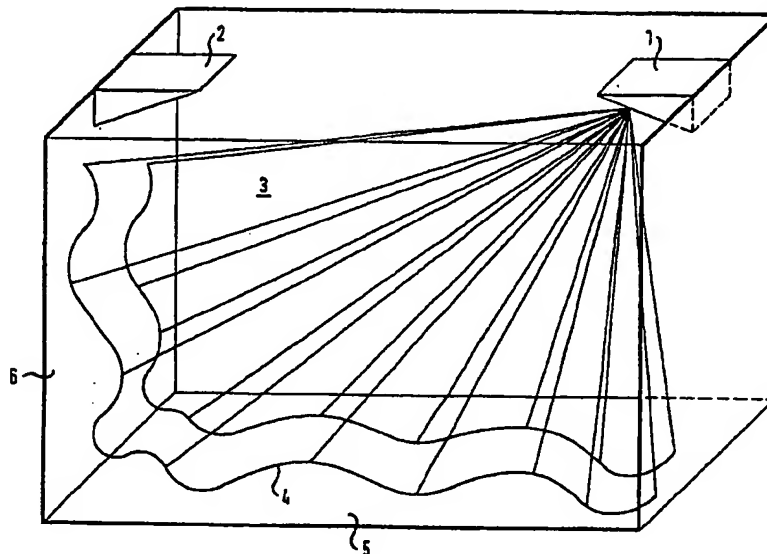
(74) Vertreter:
Manitz, Finsterwald & Partner
Postfach 22 16 11
80506 München (DE)

(71) Anmelder: Sick AG
79183 Waldkirch, Breisgau (DE)

(54) Optoelektronisches Überwachungssystem

(57) Es wird ein optoelektronisches Überwachungssystem zur Erfassung eines zu überwachenden Raumbereichs mit mindestens einem Bildgeber beschrieben, der ein aus einer Anzahl von in einer Fläche angeordneten Bildpunkten enthaltendes Bild erzeugt. Das Überwachungssystem umfaßt weiterhin eine Beleuchtungseinrichtung, die eine aus Lichtpunkten gebildete Linie

erzeugt, und eine Auswerteeinheit, die das vom Bildgeber erfaßte Bild mit einem Referenzbild vergleicht. Die Beleuchtungseinrichtung beleuchtet den zu überwachenden Raumbereich nach einem komplexen Beleuchtungsmuster mit mindestens einer zumindest teilweise von einer Geraden abweichenden Linie.



EP 1 065 521 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 00 11 3253

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
A,D	EP 0 902 402 A (RMS KLEINE GMBH VERTRIEB ELEKT) 17. März 1999 (1999-03-17) * Zusammenfassung; Abbildungen 1,3 * * Spalte 6, Zeile 12 - Spalte 7, Zeile 23 *	1	G01S17/02 G01S17/89 G01S7/48
A	--- US 5 621 529 A (BENAYAD-CHERIF FAYCAL E K ET AL) 15. April 1997 (1997-04-15) * Zusammenfassung; Abbildungen 3-5 *	1	
A	--- MINORU MARUYAMA ET AL: "RANGE SENSING BY PROJECTING MULTIPLE SLITS WITH RANDOM CUTS" IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE,US,IEEE INC. NEW YORK, Bd. 15, Nr. 6, 1. Juni 1993 (1993-06-01), Seiten 647-651, XP000369964 ISSN: 0162-8828 * Abbildungen 1,3 *	1	
A	--- US 5 326 028 A (ASANO MASAKAZU ET AL) 5. Juli 1994 (1994-07-05) * Zusammenfassung; Abbildungen 1,3,4 * -----	1	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
			G01S G08B G01V G01B
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche		Prüfer
DEN HAAG	11. Januar 2001		Niemeijer, R
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 00 11 3253

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

11-01-2001

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0902402	A	17-03-1999	KEINE	
US 5621529	A	15-04-1997	KEINE	
US 5326028	A	05-07-1994	JP 6258075 A	16-09-1994
			JP 6074524 A	15-03-1994

EPO FORM P0481

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82